

Application No.	Applicant(s)	
10/055,645	TRAVERSAT ET AL.	
Examiner	Art Unit	,
Tan Lien	2141	

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
709	204	3/17/2005	TL	
709	205	3/17/2005	TL	
709	226	3/17/2005	TL	
709	270	09/1405	M	
. \	政市	oglistos	J.	
	123	09/27/05	- K	
	220	1		
710	302			
711	162	. /	\mathbb{N}	
370	489	V	V	
-	\			
		,		

INTERFERENCE SEARCHED					
Subclass	Date	Examiner			
1					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

	SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR			
Inventor Srch	3/17/2005	TL			
Con't Srch	3/17/2005	TL			
EAST (US Patent & PGPub, EPO, JPO)	3/17/2005	TL			
ACM & IEEE	3/17/2005	TL			
Consulted with Paul Kang	3/17/2005	TL			
EAST, IEEE Internet	09/13/05	2			
search y	ogkyos	- 21			